

**SJ**

**中华人民共和国电子工业部部标准**

---

# **天 线 测 试 方 法**

**(一)**

---

**1985-01-05发布**

**1986-07-01实施**

**中华人民共和国电子工业部 批准**

## 目 录

<b>SJ 2534.2—85</b>	天线测试方法	天线测试场的设计.....	( 1 )
<b>SJ 2534.4—85</b>	天线测试方法	天线测试场的鉴定.....	( 15 )
<b>SJ 2534.5—85</b>	天线测试方法	特殊测量方法.....	( 26 )
<b>SJ 2534.6—85</b>	天线测试方法	天线测试场的操作.....	( 36 )
<b>SJ 2534.9—85</b>	天线测试方法	极化测量.....	( 38 )
<b>SJ 2534.14—85</b>	天线测试方法	阻抗测量.....	( 52 )

# 中华人民共和国电子工业部部标准

## 天线测试方法 特殊测量方法

SJ 2534.5—85

本标准包括测量天线特性的一些特殊方法。

### 1 模拟法

#### 1.1 模拟法的主要用途

##### 1.1.1 工作环境特殊

有时在实际工作环境中测量天线是做不到的，此时常常采用比例模拟法。例如，当天线安装在大型支撑结构如船舰、飞机以及大型人造卫星（它们对天线性能都有影响）上时，通常就会发生这种情况。在运动系统中或变动的环境中，支承运载器或周围介质的不稳定性使得实验数据有不合理成分，这就需用统计法处理。

##### 1.1.2 研制工作阶段

在研制阶段，需要不断地修改方案。由于最终的天线系统尺寸过大，或者尺寸过小，因而常使用模拟法。这样，模拟的主要目的在于在测量过程中有更多的调整余地，或在实验过程中能节省资金。

#### 1.2 用模型模拟必须满足的条件

通常模型是原型天线在尺寸上缩小而成，但是无论是缩小还是放大，用模型严格模拟需满足下列要求。

##### 1.2.1 模型的尺寸应是原型天线的 $\frac{1}{n}$ 倍。

##### 1.2.2 工作频率及模型所用的电导率应为原型天线的n倍。

##### 1.2.3 模型所用材料的介电常数及导磁率，在比例频率上应当与原频率上的相同。

##### 1.2.4 说明

上述n是决定模型比例的任意数（通常大于1，但未必如此）。上述复数介电常数及复数导磁率的虚部包含在电导率的表达式中。偶尔也需要允许改变某些附加参数的比例模型的更一般的形式。

#### 1.3 模拟法的限制

##### 1.3.1 材料模拟的不精确性

在一个实际模型中，要严格满足上面列举的全部要求一般是不可能的。然而对非高度谐振的天线，如果用良导体铜或铝来模拟良导体，及用具有相同介电常数和导磁率的低损耗介质来模拟低损耗介质，则误差通常很小。主要的难题出在不良导体或有耗介质场合，此时，未必总能得到满足比例模型要求的材料。

##### 1.3.2 环境模拟的不精确性

在构造比例模型时，所需构造的不仅有待模拟的天线，而且还有对天线特性有明显影响的那部分周围构件和环境。在许多场合，由于电磁环境十分复杂，所以很难构成模拟环境。例如当天线与地面相互作用时，要准确地模拟多变的有时是未知的土壤特性，通常是不现实的。在这些场合，可用简化的模型，需要正确地判断对天线的周围环境模拟到什么程度。例如：若甚高频（VHF）天线位于驾驶舱附近，则驾驶舱内部必须模拟得相当精确。反之，若天线装于机尾，则驾驶舱部分就不必模拟得如此精确了。

##### 1.3.2.1 环境的简化